


<b>Search Notes</b> 	<b>Application/Control No.</b> 10747737	<b>Applicant(s)/Patent Under Reexamination</b> BAILEY ET AL.
	<b>Examiner</b> Luk, Emmanuel S	<b>Art Unit</b> 1722

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
425	174.4, 385	7/19/07	EL
977	887, 901	7/19/07	EL
101	3.1, 4, 28	7/19/07	EL
355	75	1/2/10	EL

SEARCH NOTES		
Search Notes	Date	Examiner
EAST text search	7/19/07	EL
parent applications 09/976,681 and 09/907,512	7/19/07	EL
inventor search	7/30/07	EL
updated search	2/19/08	EL
consulted Maria Ewald AU1791	9/30/08	EL
updated search	3/2/09	EL
updated search	5/20/09	EL
updated search	1/2/09	EL
updated inventor search	1/2/09	EL

INTERFERENCE SEARCH			
Class	Subclass	Date	Examiner
425	174.4, 385	1/2/09	EL
101	3.1, 4, 28	1/2/09	EL
977	887, 901	9/30/07	EL
355	75	1/2/09	EL

/E. S. L./  
Examiner, Art Unit 1791